	測中祭田	0.05 4.75		
波長	測定範囲	0.35 ~ 1.75 µ m		
	分解能	0.1nm , 0.2nm , 0.5nm , 1.0nm , 2.0nm , 5.0nm		
	確度	±0.5nm(23 ±5 ), ±1.0nm(10~40 )		
Ĺ	繰り返し再現性	0.1nm以下 (1分間の繰り返し掃引にて )		
L	測定範囲 (入力感度)	- 85 ~ + 10dBm ( 1.1 ~ 1.6 µ m )		
		- 75 ~ + 10dBm ( 0.7 ~ 1.6 µ m )		
		- 70 ~ + 10dBm ( 0.4 ~ 1.65 μ m )		
		- 60 ~ + 10dBm ( 0.35 ~ 1.75 µ m )		
ベ	偏光依存性	± 0.1dB以下		
	確度*1	±1.5dB以下(波長0.633 μm , 1.31 μm , 1.55 μmにて)		
ル	直線性*2	±0.5dB/20dB, ±1.0dB/40dB		
2	スケール	0.2 , 0.5 , 1.0 , 2.0 , 5.0 , 10.0dB/DIVおよびLINEAR		
	ダイナミック・レンジ*³	40dB以上 ( ピーク波長から ± 1nmのレベル差 )		
		50dB以上(ピーク波長から±5nmのレベル差)		
掃引	スパン	0.1~140nm/DIVおよびゼロ		
	測定時間*4	0.8s以下 (スパン200nm以下)		
		1.5s以下 (スパン500nm以下)		
パ	ピーク・ホールド・モード	指定のゲート時間(1ms~10s)内のピーク・レベル測定回路を内蔵(推奨光パルス幅:30μs~)光パルス繰返し0.1Hz以上		
ル		外部入力信号により測定タイミングの制御可能		
人光	外部同期モード	BNC型コネクタ		
測	( GATED MEAS INPUT )	入力レベル:74ACシリーズ相当(Hi:3.5V,Lo:1.5V), 正理論パルス幅10ns以上		
定		最小光パルス幅:10ns~(推奨光パルス幅:30 µ s~), 光パルス繰返し周波数DC~100MHz		
hn.	メモリ機能	内部メモリ 測定データ:33,測定条件:10(バッテリ・バックアップ)		
処     理		内蔵フロッピー MS-DOSフォーマット準拠(対応FD: 2DD/2HD)容量: 720KB/1.2MB(フォーマット時)		
機能	表示	2画面重ね表示,上下2画面分割,3次元カーソル表示機能		
	演算/解析	・自動最適測定条件設定・自動ピーク・サーチ・ノーマライズ (LOSS/TRANS)		
		・パワー・モニタ機能(トレンド・チャート付)・半値幅測定・平均化・視感度補正表示		
入出力	光入力	FC型コネクタ		
	データ出力	GP-IB(IEEE488-1978)内蔵プリンタ(印字速度8s以下,標準装備)ダイレクト・プロッタ出力*5		
一般仕様	使用環境	温度+10~+40 ,相対湿度85%以下(結露しないこと)		
	保存環境	温度 - 10~+50 ,相対湿度90%以下(結露しないこと)		
	電源	AC 90 ~ 250V , 48 ~ 66Hz , 180VA以下		
	外形	約424(幅)×221(高)×450(奥行)mm		
	質量	29kg以下		
$\overline{}$		1 - 9 - 1		

- \*1:SMファイバで-30dBm入力,分解能0.2~5.0nmにて。(CW光入力時)
- \*2: -10dBmの入力を基準として。
- \*3:SMファイパで波長0.633  $\mu\,m$  , 1.152  $\mu\,m$  , 1.523  $\mu\,m$  ( 分解能0.1nm ) にて。
- \*4:中心波長1.3  $\mu$  m . NORMALモード , アベレージ1回にて。
  - (回折次数の切り換え波長が設定した掃引幅にない時には,他の波長でも同一。)
- \*5:接続可能プロッタ:7475A,7440A,7470A(HP社製),682-XA(日立電子製)

## GATED MEAS INPUT入力回路 +5V ◆ 3.3K 74AC14相当

## 標準付属品

電源ケーブル	A01402 1本
プリンタ用紙	1巻
	3.5インチフロッピー・ディスク (2DD) 1枚

アクセサリ(別売)

OPCL-20H-100/FC ファイバ・コリメータ(SI200) OPCL-5G-100/FC ファイバ・コリメータ(GI50)

A09075 プリンタ用紙(5巻)